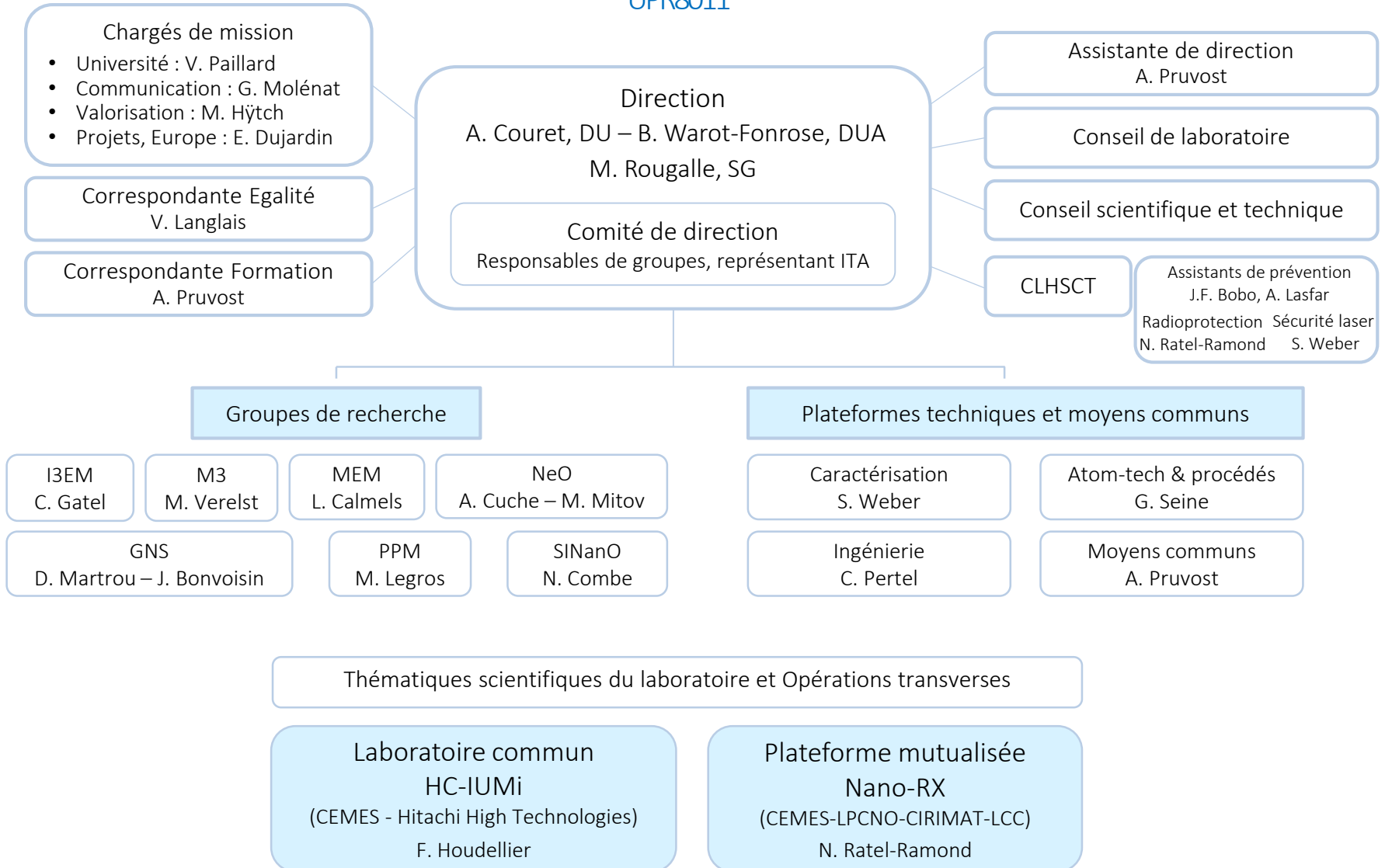


UPR8011



PLATEFORMES TECHNIQUES

Plateforme Caractérisation

Animateur : S. Weber (IR2)

MET, FIB et
préparation
échantillons

Resp. : C. Marcelot (IECN)

R. Cours (IECN, 80%)

C. Crestou (TCE)

S. Joulié (IECN)

D. Lamirault (TCN, 80%)

Spectroscopie optique

Resp. : S. Weber (IR2, 75%)

S. Moyano (ASI)

F. Neumayer (IGE, 50%)

Propriétés, structure,
surface, imagerie (PS²I)

Rayons X, MEB,
Essais mécaniques, Poudres, Mesures
électriques, Mesures magnétiques

Resp. : N. Ratel-Ramond (IR1)

C. Deshayes (AI)

F. Neumayer (IGE, 50%)

D. Neumeyer (IECN)

Plat. Atom-Tech et Procédés

Animateur : G. Seine (IGE)

Salle blanche

Resp. : S. Pinaud (AI)

C. Bourgerette (AI, 50%)

D. Lamirault (TCN, 20%)

L. Noé (AI, 80%)

Croissance physique,
implantation ionique

Resp. : B. Cambus (IEHC)

S. Barre (AI)

Microscopies à sonde locale

Resp. : G. Seine (IGE, 50%)

Synthèse chimique

Resp. : C. Viala (IGE, 50%)

T. Chevalier (AI-CDD)

Champ proche et ultra-vide

Resp. : Direction

J. Faria (AI-CDD)

Plateforme Ingénierie

Animateur : C. Pertel (IRHC)

Mécanique

Resp. : P. Abeilhau (IR2)

O. Auriol (TCN)

B. Gatti (AI)

Electronique

Resp. : C. Pertel (IRHC)

A. Lasfar (IR2)

Optique des particules
chargées

Resp. : F.Houdellier (IRHC, 50%)

R.Cours (IECN, 20%)

PLATEFORME de MOYENS COMMUNS

Animatrice : A. Pruvost

Gestion-Finance

Resp. : R.M. Tauzin-Melendo (TCE)

M. Trupin (TCN)

C. Vidal (TCE)

Informatique - Réseau - Calculs

Resp. : C. Collard (IR1)

O. Bancilhon (IEHC)

S. Levignac (AI)

L. Pettiti (ASI)

Infrastructure

Resp. : P. Paiva (IECN)

B. La Paglia (TCE)

Ressources Humaines et Formation

Resp. : A. Pruvost (AI)

Communication

Resp. : E. Prévots (IR2)

Suivi de gestion interne

Resp. : C. Viala (IGE)

Groupes de recherche (1/2)

PPM

M3

MEM

NeO

I3EM

SINanO

GNS

Physique de la Plasticité
et Métallurgie
(9 C/EC)

M. Legros (DR)

A. Couret (DR)

J. Douin (DR)

M. Hantcherli (Mdc - INSA)

V. Langlais (CR)

G. Molénat (Mdc)

F. Momprou (CR)

J.P. Monchoux (CR)

F. Pettinari (Pr)

D. Caillard (DR émérite)

Matériaux
Multi-échelles
Multifonctionnels
(11 C/EC)

M. Verelst (Pr)

M. Brunet (CR)

W. Bacsá (Pr)

C. Brouca (Mdc)

C. Faulmann (DR)

J. Groenen (Pr)

M. Monthieux (DR)

R. Mauricot (Mdc)

P. Sciau (DR)

P. Puech (Mdc)

V. Serin (Pr)

L. Noé (AI, 20%)

Matériaux et dispositifs pour
l'Electronique et le
Magnétisme
(8 C/EC)

L. Calmels (Pr)

R. Arras (CR)

N. Biziere (CR)

J.F. Bobo (DR)

N. Cherkashin (CR)

A. Claverie (DR)

D. Li (CDD Ch CNRS)

S. Schamm-Chardon (DR)

Nano-Optique et
Nanomatériaux pour
l'Optique
(11 C/EC)

A. Cuche (CR)

M. Mitov (DR)

G. Agez (Mdc)

A. Arbouet (DR)

C. Bonafos (DR)

M. Carrada (CR)

C. Girard (DR)

A. Mlayah (Pr)

V. Paillard (Pr)

R. Péchou (Mdc)

J.M. Poumirol (CR)

G. Seine (IGE, 50%)

S. Weber (IR, 25%)

R. Carles (Pr émérite)

Groupes de recherche (2/2)

PPM

M3

MEM

NeO

I3EM

SINanO

GNS

**Interférométrie, In situ et
Instrumentation pour la
Microscopie Electronique**
(5 C/EC)

C. Gatel (MdC)

M. Hÿtch (DR)

S. Meuret (CR)

E. Snoeck (DR)

B. Warot-Fonrose (DR)

F. Houdellier (IR, 50%)

**Surfaces,
Interfaces et Nano-Objets**
(12 C/EC)

N. Combe (Pr)

M. Benoit (DR)

P. Benzo (MdC)

M.J. Casanove (DR)

R. Coratger (Pr)

F. Demangeot (MdC)

J. Lam (CR)

P. Lecante (CR)

A. Ponchet (DR)

M. Respaud (Pr)

H. Tang (CR)

N. Tarrat (CR)

Groupe NanoScience
(8 C/EC)

J. Bonvoisin (CR)

D. Martrou (CR)

X. Bouju (DR)

E. Dujardin (DR)

O. Guillermet (MdC)

C. Joachim (DR)

C. Kammerer (MdC)

G. Rapenne (Pr)

C. Bourgerette (AI, 50%)

A. Gourdon (DR émérite)

J.P. Launay (Pr émérite)